# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-197643

(43)Date of publication of application: 12.07.2002

(51)Int.Cl.

**G11B** 5/738 **G11B** 5/65 5/667 G11B 5/851

(21)Application number: 2000-396074

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

(22)Date of filing: 26.12.2000 (72)Inventor: SHIMIZU KENJI

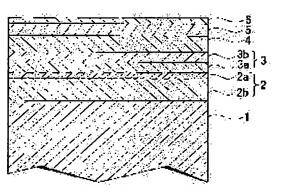
**SAKAI HIROSHI** 

## (54) MAGNETIC RECORDING MEDIUM, METHOD OF MANUFACTURING FOR THE SAME AND MAGNETIC RECORDING AND REPRODUCING DEVICE

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a magnetic recording medium which is capable of recording and reproducing high-density information by improving recording and reproduc ing characteristics and a method for manufacturing the same and a magnetic recording and reproducing device.

SOLUTION: The surface of a nonmagnetic substrate 1 is provided with a soft magnetic ground surface film 2 consisting of a soft magnetic material, an alignment control film 3 which controls the alignment characteristic of the film right thereabove, a vertical manufacturing film 4 of which the axis of easy magnetization is aligned mainly vertically to the substrate and a protective film 5. Part or the whole of the surface of the soft magnetic ground surface film 2 on the alignment control film 3 is oxidized and the thickness of the oxidized film 2a is ≥0.1 to <3 nm.





#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection

[Date of extinction of right]

# BEST AVAILABLE COPY

#### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發号 特開2002-197643 (P2002-197843A)

(43)公開日 平成14年7月12日(2002.7.12)

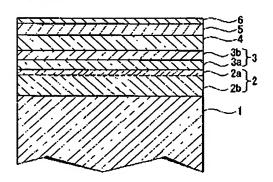
(51) Int.CL'		識別記号	FΙ			テーマ:	<b>1-</b> }*(:	参考)
G11B	5/738		GIIB	5/738		5	DO	06
	5/65			5/65		5	D1	12
	5/667			5/667				
	5/851			5/851				
			家館全部	末韶求	窗東項の数19	OL	(全	14 頁)
(21)出顧番号	<del>)</del>	特欄2000-396074(P2000-396074)	(71)出顧人	0000020	104 工株式会社			
(22)出職日		平成12年12月26日(2000, 12, 28)			なび一次に は ない は れい は れ	313番	9号	
			(72) 發明者			·	•	
				千葉県	市原市八幅海岸沿	直5番4	DΙ	腐和電
				エエイ	テ・ディー株式会	社的		
			(72) 発明者	插井	告定			
				千类贝	市原市八幅海岸沿	直5番4	DΙ	昭和館
				エエイジ	チ・ディー株式会	<b>会社内</b>		
			(74)代理人	1000849	¥08			

(54) 【発明の名称】 磁気記録媒体、その製造方法、および磁気記録再生装配

#### (57)【要約】

【課題】 記録再生特性を向上させ高密度の情報の記録 再生が可能な磁気記録媒体、その製造方法、および磁気 記録再生装置を提供する。

【解決手段】 非磁性基板 1 上に、軟磁性材料からなる 軟磁性下地膜 2 と、直上の膜の配向性を制御する配向制 破膜 3 と、磁化容易強が基板に対し主に垂直に配向した 垂直磁性膜 4 と、保護膜 5 とが設けられ、軟磁性下地膜 2 の配向制御膜 3 側の表面の 1 部または全面が酸化され ており、酸化膜 2 a の厚さが、0.1 n m以上 3 n m未 満である。



弁理士 恵賀 正武 (外6名) Fターム(参考) 50008 18967 CA01 CA03 CA05 CA06 FA09 50112 AAG3 AA04 8003 FA04



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 非磁性基板上に、少なくとも敏磁性材料 からなる敦磁性下地膜と、直上の膜の配向性を調御する 配向副御順と、磁化容易軸が基板に対し主に垂直に配向 した垂直磁性膜と、保護膜とが設けられ、

**敦磁性下地膜の配向制御膜側の表面の1部または全面が** 酸化されており、酸化膜の厚さが、0.1ヵm以上3ヵ 血未満であることを特徴とする磁気記録媒体。

【請求項2】 酸化膜の厚さが(). 1 nm以上2. 2 n 血以下であるととを特徴とする請求項1記載の磁気記録 10 載のうちいずれか1項記載の磁気記録媒体。

【請求項3】 酸化膜の厚さが0.2 nm以上1.8 n 血以下であることを特徴とする請求項1または2のうち いずれか1項記載の磁気記録媒体。

【請求項4】 軟磁性下地膜の飽和磁束密度Bs(T) と該軟磁性下地膜の膜厚t(nm)との滑Bs・t(T ・n m ) が40(T・n m ) 以上であることを特徴とす る請求項1~3のうちいずれか1項記載の磁気記録媒

【請求項5】 軟磁性下地膜の飽和磁束密度Bs(T) と該軟磁性下地膜の順厚t(nm)との積Bs・t(T ·nm) が60 (T·nm) 以上であることを特徴とす る請求項1~4のうちいずれか1項記載の磁気記録媒

【請求項6】 軟磁性下地膜がCoを80at%以上含 有し、2g、Ta、Nb、Yのうち少なくとも1種以上 の元素を2 a t %以上含み、飽和磁束密度 B s (T)が 0.8(T)以上であり、この軟磁性下地膜がアモルフ ァス構造であることを特徴とする請求項1乃至5記載の うちいずれかし順記載の磁気記録媒体。

【請求項7】 軟磁性下地膜がFeを60at%以上含 有し、Ta、Zr、Al. Si、Hfのうちのうち少な くとも1種以上の元素を2 a t %以上含み、飽和磁束密 度Bs (T)がり、8 (T)以上であることを特徴とす る請求項1乃至5記載のうちいずれか1項記載の磁気記 绿媒体。

【詰求項8】 軟磁性下地膜がFeを60at%以上含 有し、O、N、B、Cのうちのうち少なくとも1種以上 の元素を2 a t %以上含み、飽和磁束密度 B s (T)が 0.8(T)以上であることを特徴とする請求項1万至 49 5記載のうちいずれか1項記載の磁気記録媒体。

【請求項9】 配向制御験がTı、Zn、Y、Zr、R u. Re、Gd. Tb、Hfのうち1種以上または2種 以上を主成分とする材料からなることを特徴とする請求 項1乃至8記載のうちいずれか1項記載の磁気記録媒

【詰求項10】 配向制御験が、B2構造をなす第1配 向副御屋と、Ti、2n. Y、2r. Ru、Re. G d. Tb、Hfのうち1種以上または2種以上を主成分 とする材料からなる第2配向制御層からなることを特徴 50 報を記録再生する磁気へっドとを備えた磁気記録再生態

とする請求項1乃至8記載のうちいずれか1項記載の磁 气积级健体。

【請求項11】 第1配向制御層は、NIAI、FeA 1. Cofe. Co2r. NiTi. AlCo. AlR u.CoT!のうち!担または2担以上の合金を主成分 とする材料からなることを特徴とする臨水項10記載の 碰気記錄媒体。

【請求項12】 第1配向副御圏の厚さが、0.1~2 Onmであることを特徴とする請求項10または11記

【詰求項13】 配向制御膜と垂直磁性膜との間に非磁 性材料からなる非磁性中間膜が設けられていることを特 徴とする請求項1万至12記載のうちいずれか1項記載 の磁気記録媒体。

【詰求項14】 非磁性基板上に、少なくとも軟磁性材 料からなる軟挺性下地膜と、直上の襞の配向性を調御す る配向制御膜と、磁化容易軸が基板に対し主に垂直に配 向した垂直磁性膜と、保護膜とを設ける磁気記録媒体の 製造方法であって、軟磁性下地膜の表面を酸化させる工 26 程を含むことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【語求項15】 | 軟磁性下地膜を形成後、酸素を含むガ ス中に曝露することにより、敏磁性下地膜の衰面を酸化 させる工程を含むことを特徴とする語求項14記載の磁 気記録媒体の製造方法。

【請求項16】 軟磁性下地膜の表面を酸化させる際 に、軟磁性下地膜の1部のみに酸素を含むガスを用いる ことを特徴とする請求項15記載の磁気記録媒体の製造 方注。

【請求項17】 磁気記録媒体と、該磁気記錄媒体に情 級を記録再生する磁気へっドとを借えた磁気記録再生装 置であって、磁気ヘッドが単磁極ヘッドであり、磁気記 録媒体が、非磁性基板上に少なくとも軟磁性材料からな る軟磁性下地膜と、直上の膜の配向性を制御する配向制 御蹟と、磁化容易軸が基板に対し主に垂直に配向した量 直磁性膜と、保護膜とが設けられ、軟磁性下地膜の配向 制御膜側の表面の1部または全面が酸化されており、酸 化験の厚さが、0. 1 n m以上3 n m未満であることを 特徴とする磁気配録再生鉄置。

【 請求項 18 】 磁気記録媒体と、該磁気記録媒体に特 報を記録再生する磁気ヘッドとを備えた磁気記録再生装 置であって、磁気ヘッドが単磁極ヘッドであり、磁気配 録媒体が、非磁性基板上に少なくとも軟磁性材料からな る軟磁性下地膜と、直上の膜の配向性を制御する配向制 御膜と、磁化容易輪が基板に対し主に垂直に配向した量 直磁性膜と、保護膜とが設けられ、軟磁性下地膜の配向 制御験側の表面の1部または全面が酸化されており、酸 化験の厚さが、O. lnm以上2. 2nm以下であるこ とを特徴とする磁気記録再生装置。

【 : 記水項 19 】 磁気記録媒体と、酸磁気記録媒体に特

置であって、磁気ヘッドが単磁極ヘッドであり、磁気記 録媒体が、非磁性基板上に少なくとも軟磁性材料からな る軟磁性下地膜と、直上の膜の配向性を制御する配向制 御膜と、磁化容易輪が基板に対し主に垂直に配向した量 直越性膜と、保護膜とが設けられ、軟磁性下地膜の配向 制御膜側の裏面の1部または全面が酸化されており、酸 化膜の厚さが、0.2 nm以上1.8 nm以下であるこ とを特徴とする磁気記録再生装置。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、磁気記録媒体、そ の製造方法、およびこの磁気記録媒体を用いた磁気記録 再生装置に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】現在市販されている磁気記録媒体は、磁 性験内の磁化容易軸が主に芸板に対し水平に配向した面 内磁気記録媒体がほとんどである。このような面内磁気 記録媒体では、高記録密度化するとピット体預が小さく なりすぎ、熱揺らぎ効果により記録再生特性が悪化する 可能性がある。また、高記録密度化した際に、記録ビッ ト境界での反磁界の影響により媒体ノイズが増加する。 これに対し、磁性膜内の磁化容易軸が主に垂直に配向し た。いわゆる垂直磁気記録媒体は、高記録密度化した段 にも、ビット境界での反磁界の影響が小さく、境界が鮮 明な記録磁区が形成されるため低ノイズ化が可能であ り、しかも比較的ビット体積が大きくても高記録密度化 が可能であることから熱揺らぎ効果にも強く、近年大き な注目を集めており、垂直磁気記録に適した媒体の構造 が提案されている。特関平7-73429号公報には、 酸素過剰で結晶性に乏しい酸化層を設けたことを特徴と する磁気記録媒体が提案されている。この酸化層の厚さ は3~10 nmが好ましいとされている。しかし、厚さ 3 n m以上の酸化層を設けることは、垂直磁性膜の配向 性を若しく悪化させ、熱温らぎ耐性を若しく悪化させる とともに、敏磁性裏打ち層の表面粗さを大きくしてしま う。 とのため、 磁気ヘッド浮上高さを低くするととが競 しくなり、高記録密度化が困難となる。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】近年では、磁気記録媒 体の更なる高記録密度化が要望されており、垂直磁性膜 に対する含き込み能力に優れる単磁値ヘッドを用いるた めに、記録屋である垂直磁性膜と基板との間に、裏打ち 層と称される軟磁性材料からなる層を設け、単磁値へっ Fと、磁気記録媒体の間の磁束の出入りの効率を向上さ せた磁気記録媒体が提案されている。しかしながら、従 条の磁気記録媒体は、上記裏打ち層を設けた磁気記録媒 体を用いた場合でも、記録再生特性において満足できる ものではなく、これらの特性に優れる磁気記録媒体が要 望されていた。本発明は、上記亭情に鑑みてなされたも

が可能な磁気記録媒体、その製造方法。および磁気記録 再生鉄匠を提供することを目的とする.

[0004]

【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた めに、本発明は以下の構成を採用した。本発明の磁気配 **録媒体は、非磁性基板上に、少なくとも軟磁性材料から** なる軟磁性下地膜と、直上の膜の配向性を制御する配向 制御膜と、磁化容易輪が基板に対し主に垂直に配向した 豊直磁性膜と、保護膜とが設けられ、軟磁性下地膜の配 19 向詞御順側の表面の1部または全面が酸化されており、 酸化膜の厚さが、0.1nm以上3nm未満であること を特徴とする。さらに、前記酸化膜の厚さは0.1ヵm 以上2.2 nm以下であることが好ましい。さらに、酸 化験の厚さは0.2 n m以上1.8 n m以下であること がより好ましい。本発明の磁気記録媒体は、軟磁性下地 膜の飽和磁泉密度Bs(T)と該敏磁性下地膜の膜厚t (nm) との積Bs・t (T・nm) が40 (T・n 111) 以上であることが好ましい。さらに、前記軟陸性下 地膜の飽和磁束密度Bs(T)と該軟磁性下地膜の膜厚 t (nm) との積Bs・t (T・nm)が60 (T・n m) 以上であることがより好ましい。本発明の磁気記録 媒体は、敏磁性下地膜がCoを80at%以上含有し、 2r. Ta、Nb、Yのうち少なくとも1種以上の元素 を2 a t %以上含み、飽和磁泉密度B s (T)がり、8 (T)以上であり、この軟磁性下地膜がアモルファス機 造であることが好ましい。また軟磁性下地膜がFeを6 Oat%以上含有し、Ta. 2r、Al、Si. Hfの うちのうち少なくとも1種以上の元素を2 a t%以上含 み、飽和磁泉密度Bs(T)が0.8(T)以上である 機成とすることができる。また軟磁性下地膜がFeを6 30 O a t%以上含有し、O. N、B、Cのうちのうち少な くとも1種以上の元素を2 a t %以上含み、飽和磁泉密 度Bs(T)が0.8(T)以上である構成とすること もできる。本発明の磁気記録媒体では、配向制御膜が下 1. Zn, Y. Zr, Ru. Re, Gd, Tb. Hfo うち1種以上または2種以上を主成分とする材料からな ることが好ましい。また、本発明の磁気記録媒体は、配 向副御膜が、B2構造をなす第1配向副御圏と、T1、 2n. Y. 2r. Ru. Re. Gd. Tb. Hf035 1種以上または2種以上を主成分とする材料からなる第 2配向制御圏からなる構成とすることもできる。第1配 向副御屋は、NiA!、FeA!、CoFe、Co2 r. NITI. AICO. AIRu. CoT10351 **超または2** 程以上の合金を主成分とする材料からなるも のであることが好ましい。 第1配向副御屋の厚さは、 0. 1~20nmとするのが好ましい。本発明の磁気記 録媒体は、配向詞御膜と垂直磁性膜との間に非磁性材料 からなる非磁性中間膜が設けられていることが好まし い。本発明の磁気記録媒体の製造方法は、非磁性基板上 ので、記録再生特性を向上させ高密度の情報の記録再生 50 に、少なくとも軟磁性材料からなる軟磁性下地膜と、直

上の膜の配向性を制御する配向制御膜と、磁化容易輪が 基板に対し主に垂直に配向した垂直磁性膜と、保護膜と を設ける磁気記録媒体の製造方法であって、軟磁性下地 膜の表面を酸化させる工程を含むことを特徴とする。飲 磁性下地膜の表面を酸化させるには、軟磁性下地膜を形 成後、酸素を含むガス中に喋喋することにより、軟磁性 下地膜の表面を酸化させる方法を採ることができる。飲 磁性下地膜の表面を酸化させる際には、軟磁性下地膜の 1部のみに酸素を含むガスを用いることもできる。 本発 明の砂気記録再生装置は、砂気記録媒体と、放砂気記録 媒体に情報を記録再生する磁気ヘッドとを備えた磁気配 録再生裝置であって、磁気ヘッドが単磁極ヘッドであ り、磁気記録媒体が、非磁性基板上に少なくとも軟磁性 材料からなる軟磁性下地膜と、直上の膜の配向性を制御 する配向制御膜と、磁化容易輪が基板に対し主に垂直に 配向した垂直磁性膜と、保護膜とが設けられ、軟磁性下 地膜の配向制御膜側の表面の1部または全面が酸化され ており、酸化膜の厚さが、0.1 nm以上3 nm未満で あることを特徴とする。

[0005]

【発明の実施の形態】図1は、本発明の磁気記録媒体の 第1の実施形態を示すもので、ここに示す磁気記録媒体 は、非磁性基板 1 上に、軟磁性下地膜 2 と、配向制御膜 3と、垂直磁性膜4と、保護膜5と潤滑膜6とが順次形 成されて構成されている。非磁性基板1としては、アル ミニウム、アルミニウム合金等の金属材料からなる金属 基板を挙げることができ、ガラス、セラミック、シリコ ン、シリコンカーバイド、カーボンなどの非金属材料か ちなる非金属基板を挙げることもできる。ガラス基板と しては、アモルファスガラス、結晶化ガラスがあり、ア モルファスガラスとしては汎用のソーダライムガラス、 アルミノケートガラス、アルミノシリケートガラスを挙 けることができる。また、結晶化ガラスとしては、例え はリチウム系結晶化ガラスを用いることができる。セラ ミック基板としては、汎用の酸化アルミニウム、窒化ア ルミニウム、窒化珪素などを主成分とする焼給体や、こ れらの繊維強化物などを挙げることができる。非磁性基 板1としては、上記金属基板、非金属基板の表面にメッ キ法やスパッタ法を用いてNIP膜が形成されたものを 用いることもできる。基板 1 表面の平均租さRaは、 0. 01~2nm (好ましくは0. 05~1. 5nm) が好ましい。表面平均担さRaが0.01mm未満であ ると磁気ヘッドの振動が起こりやすくなり、2 n m を越 えるとグライド特性が不充分となりやすい。

【0006】軟磁性下地膜2は、磁気ヘッドから出る磁 泉の基板垂直方向成分を大きくするとともに、情報が記 録される垂直磁性膜4の磁化を、より強固に基板1と垂 直な方向に固定するために設けられているものである。 この作用は特に、記録再生用の磁気ヘッドとして垂直記 なる.

【0007】軟磁性下地膜2の最表面(配向制御膜3側 るいは完全に酸化された酸化膜2 a となっている。この 酸化膜2 a は、軟磁性下地膜2 の表面(配向制御膜3 側 の面) およびその近傍 (表面から所定の深さの領域) が、軟磁性下地膜2を構成する材料が部分的または全体 的に酸化されることによって形成されていることが好ま しい。この酸化膜2aにより、敏磁性下地膜2の表面の 磁気的な揺らぎを抑えることができるため、この磁気的 な揺らぎに起因するノイズを低減し、磁気記録媒体の記 録再生特性を改善することができる。また、酸化膜2a によって、敏磁性下地膜2上に形成される配向調剤膜3 の結晶粒を微細化して、記録再生特性を改善することが できる。また酸化膜2aによって、バリア層的機能によ り軟磁性下地膜でまたは非磁性基板1から腐食性物質が 媒体表面に移動するのを抑え、媒体表面の腐食の発生を 抑えることができる。

【0008】との酸化腺2aの厚さは、0.1nm以上 3 n m未満 (好ましくは0. 1 n m以上2. 2 n m以 下. さちに好ましくは0. 2 n m以上1. 8 n m以下) とされる。この軟磁性下地膜2の最表面(配向調御膜3 側の面)を、酸化膜2aが3nmを超える厚さとなるよ うに酸化させると、この上に設けられる配向制御膜3の 配向を乱し、その結果、記録再生特性が劣化するので好 ましくない。また、軟磁性下地膜2の表面を過剰に酸化 すると、表面平均粗さRaが大きくなり(例えば2nm を超える値となり)、記録再生時における磁気ヘッド浮 上高さを十分に低くすることができなくなるおそれがあ るため好ましくない。また、酸化腺2 a の厚さを(). 1 nm未満とすると、敏磁性下地膜2表面の磁化指らぎが 起とりやすくなり、記録再生特性を向上させる効果が不 十分となる。

【0009】との軟磁性下地膜2の表面の酸化された部 分は、例えば軟砂性下地膜2を形成した後、酸素を含む を成膜するプロセス中に酸素を導入する方法により形成 することができる。具体的には、敏磁性下地膜2の衰面 を酸素に輻す場合には、ディスク(基板!上に軟砂性下 40 地膜2を形成したもの)を、純酸素、あるいは酸素をア ルゴンや窒素などのガスで発釈したガス雰囲気中に0. 1~30秒程度放置しておけばよい。また、上記ディス クを大気中に啜すこともできる。導入する酸素の量、酸 素への偏露時間を適宜設定することにより、軟磁性下地 膜2の酸化度合いを調節することができる。例えば、1 0-1~10-1Paの真空度に対し、10-1Pa以上の設 素ガス圧の雰囲気に、上記ディスクを0.1~30秒間 職すことによって、所定の酸化度合いを得ることができ る。特に、酸素をアルゴンや塩素などのガスで発釈した 録用の単磁転へっドを用いる場合に、より顕著なものと 50 希釈ガスを用いる場合には、職業の番釈度を適宜設定す

【9010】酸化腺の厚さは、例えば透過型電子顕微鏡 10 (TEM) による観察によって得られた断面図から求めることができる。酸化された状態は、オージェ電子分光 法、SIMS法などにより確認することができる。

【0011】軟磁性下地瞬2の飽和磁束密度Bs(T)と軟磁性下地瞬2の膜厚t(nm)との積Bs・t(T・nm)が40(T・nm)以上(好ましくは60(T・nm)以上)であること好ましい。このBs・tが上記範囲未満であると、再生被形が歪みをもつようになるため好ましくない。

【0012】軟磁性下地膜2の材料としては、Coを8 Oat%以上含有し、2r. Ta、Nb、Yのうち少な くとも1種以上の元素を2 a t %以上含み、飽和磁泉密 度Bs(T)がり、8(T)以上であり、アモルファス 樽遺を有する○ o台金を用いることが好ましい。この材 料としては、Co2r、Co2rNb.Co2rTa、 CoZrCr、CoNbY系合金などを好適なものとし しては、Feを60at%以上含有し、Ta、Zr、A 1. Si、Hfのうちのうち少なくとも1種以上の元素 を2 a t %以上含み、飽和磁束密度B s (T)が0.8 (T)以上である、Fe合金を用いることが好ましい。 この材料としては、FeAlSi、FeTaC. FeA ISIRuTi. FeHfO, FeTaN, FeZrO 系合金などを好適なものとして挙げることができる。ま た、軟磁性下地膜2の材料としては、Feを60at% 以上合有し、O.N、B.Cのうちのうち少なくとも1 程以上の元素を2 a t %以上含み、飽和磁泉密度 B s (T)が0.8(T)以上である、F e 合金を用いるの が好ましい。この材料としては、FeN、FeTaC、 FeHfO, FeTaN. FeA1O. FeB. Fe2 rN系合金などの微細結晶構造、あるいは微細な結晶粒 子がマトリクス中に分散されたグラニュラー構造を有す る材料を好適なものとして挙げることができる。

好ましい。最大遠磁率が上記範囲未満であると、記録時 に磁気記録媒体への音き込みが不十分となり、十分な記 録再生特性を得られなくなるおそれがある。なお、透磁 率はCGS単位系で表した値である。

【0014】軟磁性下地膜2の表面形状は、豊直磁性膜4、保護膜5の表面形状に影響を与えるため、磁気記録媒体の表面凹凸を小さくして、記録再生時における磁気ヘッド浮上高さを低くするには、配向副御膜3の表面平均銀さRaを2nm以下とするのが好ましい。軟磁性下地膜2の表面を超影に酸化すると、この表面平均銀さRaが2nmを超えるおそれが大きいので好ましくない。この表面平均銀さRaを2nm以下とすることによって、磁気記錄媒体の表面凹凸を小さくし、記録再生時における磁気ヘッド浮上高さを十分に低くし、記録密度を高めることができる。

【0015】配向制御膜3は、直上に設けられた垂直遊 性膜4の配向性や粒径を制御するものであり、との配向 制御膜3は、B2構造を育する材料からなる第1配向制 御屠3a上に、Tı、2n. Y、2r. Ru、Re、G d. Tb、Hfのうち1種以上または2種以上を主成分 とする材料からなる第2配向制御層3 b を設けた2層機 造を有するものであることが好ましい。B2樽道をなす 第1配向制御購3aの材料としては、NiAl、FeA I. CoFe. CoZr. NiTi. AlCo. AlR u. CoTiのうち1種または2種以上の合金を主成分 とものが使用できる。また、これらの合金にCr、N b. V、W、Mo、B、O. N、Ru. Nd等の元素を 添加した材料を用いることもできる。 上記 2 元系合金 (NiAl, FeAl, CoFe, Co2r, NiT 1. AICo. AIRu. CoT1) を用いる場合に は、この合金を構成する2つの成分の含有率は、いずれ 640~60at% (好ましくは45~55at%) と するのが好ましい。

【0016】第1配向制御層3aの厚さは、次のように 定めるのが好ましい。図2は、上記構成の磁気記録媒体 において、第1配向制御層38の厚さと、垂直磁性膜4 の(0002)面の配向性との関係を示すグラフであ る。 とのグラフにおいて、 倹輔は第1配向制御層3aの 厚さを示し、縦軸は垂直磁性膜4の(0002)面に相 当するX線回折強度を示す。このグラフに示すように、 X領回折強度は、第1配向制御圏3aの厚さがり、1~ 20mmであるときに高い値を示し、以後、第1配向制 御磨3aの厚さが大きくなるにつれて低くなる。このグ ラフより、垂直磁性膜4の垂直配向性は、第1配向制御 圏3aの厚さが0.1~20nm (特に1.5~10n m) であるときに高くなり、厚さをさらに大きくすると 徐々に低下することがわかる。このため、本真能形態の 磁気記録媒体では、第1配向制御圏3aの厚さを0.1 ~20nmとするのが好ましい。この厚さが上記範囲糸

(5)

し、ノイズ特性および熱語らぎ耐性が劣化する。また、この厚さが上記範囲を超えると、最直磁性膜4における 最直配向性が低下し、ノイズ特性および熱緩らぎ耐性が 劣化する。また記録時における磁気へっドと敏磁性下地 順2との距離が大きくなるため、再生間号の分解能が低 下するため好ましくない。第1配向副御風3 &の厚さ は、1.5~10nmの範囲であるとき、最直磁性膜4 の趣直配向性が特に高くなり、かつ記録時における磁気 ヘッドと敏磁性下地膜2との距離を小さくすることがで きるので、再生間号の分解能を低下させることなく記録 10 再生特性を高めることができる。

【0017】第2配向制御署3 bの厚さは、0.1~50 nm(好ましくは2~25 nm)とするのが好ましい。この厚さが上記範囲未満であると、量直磁性幾4における量直配向性が低下し記録再生特性および関盟らぎ耐性が劣化する。またこの厚さが上記範囲を超えると、第2配向制御署3 bにおいて結晶粒子が粗大化し、垂直磁性機4において結晶粒子が粗大化し記録再生特性が無化する。また記録再生時における、磁気ヘッドと軟磁性下地機2との距離が大きくなるため、再生信号の分解館20が低下するため好ましくない。

【0018】配向制御順3を形成する際には、第1配向制御層38や第2配向制御層3bの成職用のガスに酸素や窒素を導入し、その表面に酸化順または塩化膜を形成してもよい。例えば、成膜法としてスパッタ法を用いるならば、プロセスガスとしては、アルゴンに酸素を体論率で0.05~50%(好ましくは0.1~20%)程度混合したガス、アルゴンに窒素を体債率で0.01~20%(好ましくは0.02~10%)程度混合したガスが好適に用いられる。

【0019】なお、本発明では、配向副御順は、2層標 造に限らず、単一の材料からなる単層構造とすることも できる。この場合、配向調剤膜には、T1、2n. Y、 2r. Ru、Re、Gd. Tb、Hfのうち1種以上ま たは2種以上を主成分とする材料を用いることが好まし い。なかでも特にRuを用いると、垂直磁性膜4の垂直 配向性を高めることができるのが好ましい。この材料と しては、垂直磁性膜に対する格子の整合性を脅感して、 これらの材料にCo、Cr. Fe、Ni等を添加した台 金を用いることができる。またこの付料としては、結晶 粒子を微細化するため、これらの材料にC、O.N、S 1. Bを添加した合金を用いることもできる。単層構造 とした場合の配向制御鎖の厚さは、0.1~50nm (好ましくは1~25nm. より好ましくは2~25n m) とするのが好適である。この厚さが上記範囲未満で あると、垂直磁性膜4における垂直配向性が低下し記録 **再生特性および熱揺らぎ耐性が劣化する。またとの厚さ** が上記範囲を超えると、結晶粒子が組大化し、垂直磁性 膜4 において結晶粒子が組大化し記録再生特性が悪化す

膜2との距離が大きくなるため、再生信号の分解能が低 下するため好ましくない。

【0020】垂直遊性順4は、磁化容易軸が基板に対し 主に垂直に配向した磁性膜であり、磁性材料からなるも のとすることができる。垂直磁性膜4の材料としては、 CoCr系、CoCrPt系、CoCrTa系、CoC rPtX,系、CoPtX,系(X,:Ta. Zr、N b. Cu. Re. Ni, Mn. Ge. Si, O. N. & よびBのうち1種または2種以上)の合金を用いるのが 好ましい。特に、最直磁性膜4の最直磁気具方性を高め るために、CoCrPtX.系、CoPtX.系の合金 で、Pt含有量が8~24 a t%であるものを用いるの が好ましい。また、垂直磁性膜4には、遷移金属(C o. Co台金、Fe、Fe合金など) と資金層材料 (P d. Pd台金. Pt、Pt合金)とを多数回にわたって **箱磨した構造を採用できる。例えば、Co、CoX。** Fe. FeX2のいずれかからなる圏と、Pd、Pd X2, Pt. PtX2 (X2: Cr. Pt, Ta, B, O. Ru、Siのうち1種または2種以上)のいずれか からなる層を多数回にわたって論層した構造を採用する ことができる。上記に挙げたCoCr系、CoCrPt 孫. CoCrTa孫、CoCrPtX,孫. CoPtX, 系や積層構造型の量直磁性膜はいずれも多縮晶を構成す るが、本発明の磁気記録媒体は、非晶質構造の垂直磁性 順を適用することもできる。具体的には、特に限定され るものではないが、ThFeCo系合金などの着土領元 素を含む台金を挙げることができる。

【0021】垂直磁性膜4の厚さは、3~100nm (好ましくは5~50nm)とするのが好適である。垂 直磁性膜4の厚さが上記範囲未満であると、十分な磁束 が得られず、再生出力が低下する。また、垂直磁性膜4 の厚さが上記範囲を超えると、垂直磁性膜4内の磁性粒 子の観大化が起き、記録再生特性が低下するため好まし くない。

【0022】垂直磁性膜4の保磁力は、3000(Oe)以上とすることが好ましい。保磁力が3000(Oe)より小さい磁気記録媒体は、高記録密度には不適であり、また熱温らぎ耐性にも劣るため好ましくない。

【0023】垂直磁性膜4は、結晶粒子の平均粒径が5~15nm(好ましくは7~10nm)であることが好ましい。この平均粒径は、例えば垂直斑性膜4の結晶粒子をTEM(透過型電子顕微鏡)で観察し、観察像を画像処理することにより求めることができる。

 い。中間順の村斜としては限定されるものではないが、 格子の整合性を考慮すると、Ru、RuにCo. Cr、 Fe. Ni、C. O、N. Si、B等を添加した合金 や、CoCrにFe、Ni、Ru、Pt、Ta. C、 O. N、Si、B等を添加した合金を用いるのが特に好 ましい。

11

【0025】保護順5は垂直磁性順4の腐食を防ぐとともに、磁気へっドが磁体に接触したときに磁体表面の損傷を防ぐためのもので、従来公知の特料を使用でき、例えばC、S101、ZrO2を含むものが使用可能である。保護順5の厚さは、1~10nmとするのが望ましい。 潤滑剤6には、パーフルオロボリエーテル、ファ素化アルコール、ファ素化カルボン酸などを用いるのが好ましい。

【0028】上記機成の磁気記録媒体を製造するには、基板1上に、軟磁性下地機2、配向副御膜3、垂直磁性膜4を順次、スパッタリング、真空蒸着、イオンプレーティングなどにより形成する。次いで保護膜5を、好ましくはプラズマCVD法、イオンビーム法、スパッタリング法により形成する。週滑剤6を形成するには、ディッピング法、スピンコート法などの従来公知の方法を採用することができる。

【0027】上記模成の磁気記録機体にあっては、軟磁性下地膜2の最表面(配向調御膜3側の面)に、軟磁性下地膜2を構成する材料が部分的、あるいは完全に酸化された酸化膜2 a が形成され、この酸化膜2 a の厚さが、0.1 n m以上3 n m未満(好ましくは0.1 n m以上2.2 n m以下、さらに好ましくは0.2 n m以上1.8 n m以下)である。これにより、軟磁性下地膜2の表面の磁気的な緩らぎを抑えることができるので、この磁気的な緩らぎに起因するノイズを低減して、磁気記録媒体の記録再生特性を改善することができる。また、軟磁性下地膜2上に形成される配向調御膜3の結晶粒を微細化して、記録再生特性を改善することができる。

【0028】また、第1配向納御層3aの厚さを、0.1~20nmとすることによって、記録再生特性をさらに向上させることができる。第1配向制御層3aの厚さを上記範囲とすることによって、記録再生特性を向上させることができるのは、この第1配向副御層3aの影響下で成長する第2配向制御層3b、垂直磁性膜4では、結晶粒子の機細化、加立化、均一化が進行するためだと者えられる。

【0029】また、第1配向制御順3aの厚さを上記範囲(0.1~20nm)とすることによって、記録分解館を向上させることができる。これは、磁気へっドと軟磁性膜2の距解を大きくすることなく垂直磁性膜4の垂直配向性を高めることができるためだと考えられる。

【① 030】図3は本発明の磁気記録媒体の第2の実施 eTa、FeTaC、FeTaNなど)、FeMs系台 形態を示すもので、ここに示す磁気記録媒体では、配向 金(FeMgOなど)、Fe2r系合金(FeZrNな 制御験3と垂直磁性膜4との間に、非磁性中間膜7が数 50 ど)、FeC系合金、FeN系合金、FeSi系合金、

けられている。非磁性中間膜7にはhcp構造を有する 非磁性材料を用いるのが好ましい。非磁性中間膜でに は、非磁性のCoCr台金やCoCrX,合金やCoX, 台金(X,:Pt、Ta、2r. Ru, Nb. Cu、R e. Ni、Mn. Ge、Si、O、NおよびBのうち1 租または2種以上)を用いるのが好酒である。 非磁性中 間膜7の厚さは、最直磁性膜4における磁性粒子の粗大 化による記録再生特性の悪化や、磁気ヘッドと軟磁性下 地膜2との距離が大きくなることによる記録分解能の低 10 下を起こさないようにするために、20nm以下(好ま しくは10nm以下〉とするのが好ましい。本実施形態 の磁気記録媒体においては、非磁性中間膜7を設けるこ とによって、垂直磁性膜4の垂直配向性を高めることが できるので、垂直磁性膜4の保磁力Hcを高め、記録再 生特性および熱揺らぎ耐性をさらに向上させることがで きる.

【0031】図4は、本発明の磁気記録媒体の第3の実 施形態を示すもので、ことに示す磁気記録媒体では、非 磁性基板1と軟磁性下地膜2との間に、磁気異方性が主 に面内方向を向いた硬磁性膜8が設けられている。硬磁 性下地膜8にはCoSm合金や、CoCrCoX。合金 (X.: Pt, Ta. Zr, Nb. Cu, Re, Ni.: Mn. Ge、Si、O、NおよびBのうち1種または2 種以上)を用いるのが好適である。 硬磁性膜 8 は、保磁 力Hcが500 (Oe) 以上 (好ましくは1000 (O e)以上)であることが好ましい。 硬磁性膜8の厚さ は、20~150nm (好ましくは40~70nm) で m未満であると、エラーレートを低くする効果が低下 し、150mmを超えると、配向制御膜3の裏面平均粗 さRaが大きくなるため好ましくない。硬磁性膜8は、 敏磁性下地膜2と交換縮合し、磁化方向が基板半径方向 に向けられ得る構成とするのが好ましい。硬磁性下地膜 8を設けることにより、より効果的に軟礎性下地膜2で の巨大な磁区の形成を抑えることができるので、磁壁に よるスパイクノイズの発生を防止して、記録再生時のエ ラーレートを十分に低くすることができる。

【0032】 図5は、本発明の磁気記録媒体の第4の実施形態を示すもので、ことに示す磁気記録媒体では、金直磁性膜4と保護膜5との間に敏磁性膜からなる磁化安定膜9が設けられている。磁化安定膜9の材料としては、FeCo系合金(FeCo、FeCoVなど)、FeNi系合金(FeNi、FeNiMo、FeNiCr、FeNiSiなど)、FeAl系合金(FeAl、FeAlSi、FeAlSiCr、FeAlSiTiRu、FeAlOなど)、FeCr系合金(FeCr、FeCrTi、FeCrCuなど)、FeTa系合金(FeTa、FeTaC、FeTaNなど)、FeTa系合金(FeTa、FeTaC、FeTaNなど)、FeMs系合金(FeMsOなど)、Fe2r系合金(FeZrNなど)、FeC系合金、FeN系合金、FeSi系合金、Fe

(8)

19

FeP系合金、FeND系合金、FeHI系合金、Fe B系合金などを挙げることができる。またFeを60a t%以上含有するFeAlO、FeMgO、FeTa N. Fe2rN等の微結晶構造、あるいは微細な結晶粒 子がマトリクス中に分散されたグラニュラー構造を有す る材料を用いてもよい。磁化安定順9の材料としては、 上記のほか、Coを80at%以上含有し、2r. N D. Ta、Cr. Mo等のうち少なくとも1 種を含有 し、アモルファス構造を育するCo合金を用いることが できる。この材料としては、Co2r、Co2rNb、 CoZrTa. CoZrCr、CoZrMo系合金など を好適なものとして挙げることができる。

13

【0033】磁化安定膜9の保磁力Hcは200(O e) 以下(好ましくは50 (Oe)以下) とするのが好 ましい。磁化安定膜9の触和磁束密度Bsは、0.47 以上(好ましくは1丁以上)とするのが好ましい。ま た、磁化安定膜9の飽和磁束密度Bs(T)と膜厚し (nm) との積Bs・t (T・nm) は7.2 (T・n m) 以下であるととが好ましい。このBs·tが上記範 **閏を超えると、再生出力が低下するため好ましくない。** また、磁化安定膜9の最大透磁率は、1000~100 0000 (好ましくは100000~500000) と するのが好ましい。

【0034】磁化安定膜9は、磁化安定膜9を構成する 材料が部分的、あるいは完全に酸化されて構成されてい ることが好ましい。つまり、磁化安定膜9の裏面(保護 順5側もしくは垂直磁性膜4側の面) およびその近傍。 (表面から所定の深さの領域)が、磁化安定膜9を構成 する材料が部分的または全体的に酸化されているのが好 ましい。これにより、磁化安定膜9の表面の磁気的な揺 30 %を超えて含むことを指す。 らぎを抑えることができるので、この磁気的な揺らぎに 起因するノイズの低減して、磁気記録媒体の記録再生特 性を改善することができる。

【0035】垂直磁性膜4と保護膜5との間に軟磁性膜 からなる磁化安定膜9を設けることにより、熱揺らぎ耐 性の向上、再生出力の増加を図ることができる。これ は、垂直磁性膜4の表面に存在する磁化の揺らぎを、こ の磁化安定化膜9が安定化することにより、漏れ磁束が 揺らぎの影響を受けなくなり、再生出力が増加するため であると考えられる。また、この磁化安定膜9が設けら 40 れていることにより、 量直磁性膜4の基板1に垂直な方 向の磁化と、軟磁性下地膜2および磁化安定膜9の面内 方向の磁化が、閉回路を形成する。この作用により、量 直磁性膜4の磁化がより強固に固定されるので、熱揺ら ぎ耐性が向上すると考えられる。

【0036】図3~図5に示す模成の磁気記録媒体は、 図1に示す磁気記録媒体の製造工程(基板1上にスパッ タ法などにより、 鉄磁性下地膜2を形成中、または形成 後に軟磁性下地膜2の表面を酸化処理を施し、次いで配

し、次いで保護膜5をCVD法、イオンビーム法、スパ ッタ法などにより形成する。次いで、ディッピング法、 スピンコート法などにより潤滑膜6を形成する) におい て、必要に応じて基板1と軟磁性下地膜2との間に硬磁 性験8を形成する工程や、配向制御験3と量直磁性膜4 との間に非磁性中間膜7を形成する工程や、垂直磁性膜 4と保護順5との間に磁化安定順9を形成する工程や、 磁化安定膜9の表面を酸化処理する工程を含んで行うこ とによって製造することができる。

【0037】図6は、上記磁気記録媒体を用いた磁気記 録再生慈麗の例を示すものである。とこに示す磁気記録 再生装置は、磁気記録媒体10と、磁気記録媒体10を 回転駆動させる媒体駆動部11と、磁気記録媒体10に 情報を記録再生する磁気ヘッド 12と、ヘッド駆動部 1 3と、記録再生信号処理系14とを備えている。記録再 生信号処理系14は、入力されたデータを処理して記録 信号を磁気ヘッド12に送ったり、磁気ヘッド12から の再生信号を処理してデータを出力することができるよ うになっている。磁気ヘッド12としては、垂直記録用 29 の単磁極ヘッドを例示することができる。図6(b)に 示すように、この単磁極へっドとしては、種磁極12a と、補助磁径12りと、これら連結部12cに設けられ たコイル12dとを有する構成のものを好適に用いるこ とができる。

【0038】上記遊気記録再生装置によれば、上記遊気 記録媒体10を用いるので、記録再生特性を高めること ができる。従って、データ消失などのトラブルを未然に 防ぐとともに、高記録密度化を図ることができる。な お、本明細書において、主成分とは当該成分を50 a t

[0039]

【実施例】以下、実施例を示して本発明の作用効果を明 確にする。ただし、本発明は以下の実施例に限定される ものではない。

(実施例1)洗浄済みのガラス基板1(オハラ社製、外 径2.5インチ)をDCマグネトロンスパッタ装置(ア ネルバ社製C-3010)の成膜チャンバ内に収容し て、到達真空度1×10つPaとなるまで成膜チャンバ 内を排気した後、このガラス基板1上に89 a t %C o -4 a t %2 r - 7 a t % N b からなるターゲットを用 いて、100℃以下の基板温度で厚さ100 nmの敏磁 性下地膜2をスパッタリングにより成膜した。 この膜の 飽和磁泉密度Bs(T)と膜厚t(nm)の網Bs・t (T·nm) が200 (T·nm) であることを振動式 磁気特性測定装置 (VSM) で確認した。次いで、チャ ンバ内に純酸素(100vo1%O2)を導入し、軟砂 性下地膜2の表面を酸素に曝露し(曝露工程)、軟磁性 下地膜2の衰面に酸化膜2 a を形成した。次いで、基板 を200℃に飼熱して、上記軟磁性下地鎖2上に、50 向副副膜3、垂直磁性膜4をスパッタ法などにより形成 50 at%Nı-50at%Alからなる第1配向副御圏

(9)

(厚さ8nm) とRuからなる第2配向制御層(厚さ20nm) からなる配向制御勝3を形成した。その後、62at%Co-20at%Cr-14at%Pt-4at%Bからなる垂直磁性勝4(厚さ30nm) を形成した。上記スパッタリング工程においては、成膜用のプロセスガスとしてアルゴンを用い、ガス圧力0.5 Paにて成膜を行った。次いで、CVD法により厚さ5nmの保護勝5を形成した。次いで、ディッピング法によりパーフルオロポリエーテルからなる西滑膜6を形成し、磁気記録媒体を得た(衰1を参照)。

【0040】(実施例2~6) 電雲工程において、軟磁性下地膜2を眩素に電雲する時間を変えることによって、酸化膜2aの厚さを変化させること以外は実施例1と同様にして磁気記録媒体を作製した(衰1を参照)。【0041】(実施例7~9)電雲工程において、軟磁性下地膜2を曝露するガスとして、純酸素に代えて衰1に示すガスを用いること以外は実施例1と同様にして磁気記録媒体を作設した(衰1を参照)。

【0042】(実施例10.11) 曝露工程を行わず、これに代えて、軟磁性下地膜2を形成する成膜工程に用 20いるプロセスガスとして、表1に示す酸素含有アルゴンガスを用いることにより酸化膜2 a を形成すること以外は実施例1と同様にして磁気記録媒体を作製した(表1を参照)。

【9943】(比較例1.2)比較例1として、軟磁性下地膜2の垂直磁性膜側の表面の磁化をおこなわない磁気記録媒体を作製した。また、比較例2として、軟磁性下地膜2の垂直磁性膜側の表面の磁化を過剰におこなった磁気記錄媒体を作製した(衰1を参照)。

【0044】(実施例12~18) 実施例12~18として、 象磁性下地膜2の付料に、 表2に示すものを用いたこと以外は、 実施例1と同様の作製工程にて磁気記録 媒体を作製した(表2を参照)。

【0045】(実施例19~21)実施例19~21と して、軟磁性下地順2の飽和磁束密度Bsと軟磁性下地 順2の順厚すとの積Bs・tを表3に示すように設定し た以外は、実施例1と同様の作製工程にて磁気記録媒体 を作製した(表3を参照)。

【0047】(実施例31~38) 実施例31~38と して、第1配向副御顧3aの材料と厚さを衰5に示すよ うに設定した以外は、実施例1と同様の作業工程にて遊 気記録媒体を作製した(表5を参照)。

【0048】(実施例39~46) 実施例39~46と して、 垂直磁性膜4の材料と厚さを表6に示すように設 定した以外は、 実施例1と同様の作製工程にて磁気記録 媒体を作製した(表6を参照)。

【0049】(実施例47~52) 実施例47~52と 10 して、配向制御署3と垂直磁性膜4との間に非磁性中間 膜7を設け、その材料と厚さを表7に示すようにした以 外は、実施例1と同様の作製工程にて磁気記録媒体を作 製した(表7を参照)。

【0050】(実施例53~57) 実施例53~57と して、基板1と軟磁性下地膜2との間に硬磁性膜8を設 け、この硬磁性膜8の材料と厚さを表8に示すようにし た以外は、実施例1と間緩の作製工程にて磁気記録媒体 を作製した(表8を参照)。

【0052】上記遊気記録媒体の静磁気特性をkerr 効果測定装置を用いて測定した。また、これら磁気記録 媒体の記録再生特性および熱揺らぎ耐性をGUZIK社 製リードライトアナライザRWA1632、およびスピ ンスタンドS1701MPを用いて測定した。記録再生 特性の評価には、磁気ヘッドとして、図6(b)に示す ものと同様の垂直記録用の単磁極へッドを用い、エラー レートを線記録密度600kFC | にて測定した。ま た、熱揺らぎ耐性の評価は、基板を70℃に加熱して線 記録密度50kFC | にて書き込みをおこなった後、書 き込み後1秒後の再生出力に対する出力の低下率(%/ decade)を、(So-S)×100/(So× 3) に基づいて算出した。この式において、Soは磁気 記録媒体に信号記録後1秒経過時の再生出力を示し、S は1000秒後の再生出力を示す。各世気記録媒体の静 磁気特性、記録再生特性の測定結果を表1~表9に示

【0053】 【表1】

17

	収益性	<b>P</b>	験化	課		第1配			記向	垂色密性的		舒磁気 特性	15-	数据5 含值在
i	組成	l Bart	ガス	条件	浮る	侧斑症	3	<b>电影</b>	113	#CI n##	1577		'	
	(at%)	(Tenn)		Hitt	(m)	超成 (at%)	Bさ (ma)	A RX	原さ  (m)	相成 (atk)	(四)	H c (0e)	10-X	(%/de -cade)
実施例1	89Co4Zr7tb	200	100%02	8B.23	1	50NI 56A I	8	Ru	20	Co20Cr 14Pt 48	38	4820	7.5	0.72
實施例2	89Co4Zr7Nb	200	100XO2	眼籍	0.1	50HI 50A1	8	Ru.	20	Co20Cr 14Pt48	39	4660	8.6	0.75
实规则	89Co-1Z+7Nb	200	100%02	188	9.3	50NG 50A1	8	RU	20	Co20Cr 14Pt4B	30	4710	7. 2	0.75
安据例4	89Co4Zr7Nb	200	106%O2	暖鮮	1.8	50Ni 50A I	8	Ru	29	Co20Cr 14Pt4B	30	4590	7.2	0.74
黄癜卵	89Co4Zr7Nb	200	109%-02	原解	2. 2	504+50A1	8	Ru	20	Co20Cr 14Pt48	30	4590	7.0	0.78
实验到5	89Co4Zr7Nb	209	100502	機器	2.8	50#150A1	8	₽U	20	Co20Cr 14Pt 4B	30	4390	6. 4	0.71
实现的扩	89Co4ZrTNb	200	50%O 2-50%Ar	暖器	1	SONISOAI	8	RJ	20	Co20Cr 14P14B	30	4788	7.3	0.69
<b>发统88</b>	89Co42r7Nb	200	10%O 2-988Ar	硬錢	1	504150A#	8	Bu	20	Co20Cr14914B	30	4619	7.1	0.71
実施的	89Co4Zr776	200	20% O 2-80MH2	(B)	1	50N150A1	8	Au	20	Co20Cr   4Pt4B	30	4700	7. 4	0.71
实施例10	89Co4Zr7Nb	209	5402-958Ar	成長	1	SONI SOAI	6	Ru	20	Co20Cr 14Pt4B	30	4780	7.2	0.69
	89Co4Zr7N5	200	1%O2-99%Ar	成股	1	50N150A1	8	Ru	20	Co20Cr 14Pt4B	30	4620	7.1	0.71
比较的	89Co4Zr7Nb	200	-	-	-	SONISOAI	8	Ru	20	Co20Cr 14Pt4B	30	3950	4.1	0.79
比较例2	89Co4Zr7No	200	160% 02	经数	5	SON I SOAT	8	RJ	20	Co28Cr 14P143	30	4080	3.9	0.08

[0054]

## \* \* 【表2】

	軟盤性	E):	<b>69</b> 11	比較		(2) (2) (2) (4) (4)	向 向 i		記向	新原数性膜		数据员 牺牲	Iラー レート	新選5 ぎで性
1	組成	Bs-t	ガス	条件	厚さ			組織		ALIC	厚を	Нc	10-X	(%/de,
	(at%)	(1-100)	(klov)		(m)	(=t%)	(nm)		(an)	(at%)	(na)	(0a)		-080
受期例1	83Co4Zr7Nb	200	100%C2	組織	1	50Mi50AI	8	Ru	20	62Co20Cr14P14B	30	4628	7.5	0. 72
实现例12	89Co6Zr5Ta	209	100% 02	细数	1	50H+50AT	8	Ru	20	62Co20Cr 14Pt49	30	4580	7. 1	0.76
实施例13	89Co3#b8Y	209	190%0-2	母器	1	50HISOAT	8	Ru	20	620a200r 14P149	30	4639	7.2	0. 69
突加例14	80Fe10Ta10C	209	100%02	母記	1	50Hi50A1	8	Ru	20	62Co20Cr 14P149	30	4720	7.5	0.76
安施例15	75Fe 10Kf 150	200	100%02	43	1	50N:50A1	8	Ru	20	62Co2CC+14P148	30	4669	7. 7	0. 72
實施例16	70Fe15Ta15N	205	100%02	经数	1	50H/50A1	8	Ru	20	62Co20C+14Pt4B	30	4580	7. 2	0. 78
実施例17	70Fe 15Zr 150	200	100% 02	暖霧	1	50Ni50A1	8	Ru	20	62Co20Cr14Pz4B	30	4510	7.4	0.71
实施例18	80Fe28B	200	100402	噪聲	1	SONI SOA!	3	Rы	20	62Co20Cr14P14B	30	4580	7. B	0. 61

[0055]

# ※30※【表3】

	<b>東京語</b> 管5	漢	681	比胜		元 第1配 加加			Ç ja	遊但磁性數		静磁気 特性	1).  - -	免25 ぎ間性
	槌成	Be-L	ガス	条件	厚さ			題取	思さ	組成	厚さ	Ησ	16-X	1012
	(at%)	(T-r=)	(vol%)		(an)	(ath)	(nn)		(na)	(at%)	(na)	(Oa)		-csqe)
突旋到1	89Co4Zr716b	200	100% O 2	収茲	1	500150A1	8	Ru	20	62Co2GC# 14Pt48	30	4620	7.5	0.72
実施到19	89Co4Zr ?Mb	49	100%02	25.53	1	SONISOAS	8	Sto.	20	62Co20Cr 14Pt 49	30	4620	7. 1	0.78
实的5420	89004Z-7Mb	60	100%02	<b>EX.23</b>	1	SONISOAL	8	Ru	20	62Co20Cr 14Pt#9	30	4680	7.5	0.76
支配部21	89Co4Zr7Nb	400	100%02	(E.FE	1	SONISCAI	8	Ru	20	52Co20Cr 14PL49	30	4520	7.3	0.72

[0056]

【表4】

19

	<b>秋</b> 器柱	E	621	比较		626337400	P	里巴亚州铁		秘研员 牺牲	15- L-k	知経5 名物性
1	租税	8s-t	ガス	条件	厚さ	組製	(厚さ	組織	忠さ	Ho	10-X	
	(at%)	(T-ns)	(vo1%)		(nm)	(gra)	(m)	(at%)	(m)	(0a)		(%/de -0309)
完起91	89Co4Zr7ND	200	100%02	服益	1	HIAI/Ru	20	62Co26Cr 14Pt4B	30	4620	7.5	0.72
突延9922	89Co4Zr7Nb	206	100%02	<b>4933</b>	1	₽u.	1	62Co20Cr 14Pe43	30	3780	6.0	0.83
<b>美麗都23</b>	89Co4Z-7Mb	200	100% 0-5	概念	1	Ru	18	62Co2GCe 14Pt48	30	3880	6.2	0.82
英語5024	89Co4Z-TNb	200	100102	器用	1	A)	28	62Co20Cr I4Pt48	30	3900	8.2	0.84
实施例25	89Co4Zr7Nb	200	100%O2	ほね	1	ನಿ	59	62Co20Cr 14P148	38	3870	6.6	0. 77
天505126	89Co4Z+7Nb	208	100402	<b>现</b> 写	1	99Ru 10C	20	62Co20Cr14Pt48	30	3950	6.4	0.81
實施例27	89Co4Z-7Nb	200	100% O 2	蟾菇	1	70Rs20Cr 10B	29	62Co20Cr 14P14B	39	3870	6. 3	0.83
实施例28	89Co4Zr7Nb	200	190% 0-2	協義	1	Ti	29	62Ca20Cr 14Pt48	30	3520	5.8	0. 75
黄蛭5729	89Co4Zr7Nb	206	180402	硬具	ı	Zr	20	62Co20C+14P14B	30	3410	5.9	0.75
<b>李超</b> 6930	89Cc4Zr7fb	200	100402	緩緩	1	Zn	29	62Co20C+14P14B	36	3510	5. 5	6.79

# [0057]

# \* \*【表5】

	政治性	<b>4</b>	魏仙	Liji						全直鞍栏段		静磁気 特性	13 <del>-</del>	発置5 8 動性
	組織	Ba-(	ガス	<b>条件</b>	母さ	和成	厚お	ALC.		組成	厚杏	Н¢	10-X	
	(81%)	(T·ma)	(vo %)		(nm)	(at%)	(ns)		(m)	(atil)	(um)	(00)		(%/de) -cade)
美絕例1	89Co4Zr716	209	160% O 2	<b>原</b> 经	1	SONISOAL	8	Ru	20	62Co26Cr14Pt.68	30	4620	7.5	0.72
实证例1	89Co4Zr 7F6	200	100%02	さい こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう ひょうしゅう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう ひょう しゅう こうしゅう しゅうしゅう しゅう	1	50N150A1	0.2	Ra	20	62Co20Cr 14Pt 68	38	4290	6.4	C. 81
實經例32	39Co42r 7Nb	200	100902	經算	1	SONI SOAI	10	Ru	20	62Co20Cr 14Pt48	30	4610	7.2	0.71
実短約33	89Co4Zr7No	200	100902	多数	1	SONI SOAL	20	Ru	20	62Co2DCr 14Pt48	30	0610	7.0	0.69
实施例34	89Co4Zr7Nb	203	190XQ2	63	1	56NI5GAI	30	Ru	26	62Co20Cr 149t /B	30	4310	6.3	0.75
英超935	89Co4Zr7Hb	200	100402	40	1	50Fe5GAI	8	Ru	26	62Co20Cr 14Pt48	39	4580	6.8	0.72
PATEORS	89Co4Zr7Nb	200	100%02	機器	1	45NISSAI	8	Ru	20	62Co2CCr   &Pt4B	39	4750	7. 5	6. 76
実施的37	89Co42+7No	200	100402	细瘤	1	45NI 45AI 10B	8	Ru	20	62Co20Cr 14Pt4B	30	4490	7. 7	0.78
<b>黄語例33</b>	99Co4Zr7Nb	200	1009/02	86	1	50A1500a	8	Rυ	20	62Co20Cr149t4B	30	4510	7. 6	9.71

# [0058]

# ※ ※【表6】

	軟磁管	R	<b>ē</b> ¢€	<b>健</b>		記述 第6章 18章			配向	超宣极性度		静磁気 特性	15-   -	脫語5 各面性
	edec.	Bes∙t	ガス	条件	運ぎ	BAL	厚本	組成	淳さ	粗蚁	思さ	Ho	10-X	
	(at%)	(T•nm)	(¥81%)		(mn)	(at%)	(mn)		(nn)	(at%)	(m)	(00)		(K/de)
英語例1	89Co4Zr7Nb	209	100% O 2	透路	1	50Ni5QAI	8	Ru	20	62Co2DCr 14Pt48	30	4520	7. 5	0.72
黄泽河39	89Co4Zr7Mb	200	100% C) 2	抵尿	1	50Ni50AI	8	Pe⊔	20	62Co2CC+14P148	5	3270	6.1	0.92
类据例40	89Co4Zr716b	200	100% O 2	報路	1	50N150A1	8	R⊔	20	62Co2CCr 14P149	50	4620	7	0.76
实验例1	89Co4Zr7100	200	100XO2	细数	1	BONIBOAL	8	Ru	20	62Co20Cr 14P149	90	4010	6. 2	0.72
实验例2	89Co4Zr7Hb	208	100203	概認	1	50Ni5OAI	8	Ru	20	62Co2GC+14Pt4B	120	4420	5.3	0_73
支援到43	89Co4Zr7Nb	200	100%02	机炸	1	50Ni 50A1	8	ſΝ	20	\$400220r 12Pt21	30	4380	6.5	0.75
实施的4	89Co4Zr7Nb	200	100%02	级彩	1	50N150AI	8	Ptu	20	81Co17Cr22Pt	30	4580	6. 2	0.71
黄肥奶45	89Co42r7Nb	200	100%02	63	1	50NI5GAI	8	Ru	20	Co/Pd頂層	36	4320	6.2	0.58
実施946	89Co4Zr7346	200	100%02	假器	1	50N150A1	ß	Ru	20	Threco	30	4480	5. 1	0.51

[0059]

49 【表?】

	<b>教養性</b>	¥	<b>Q</b> \$(			配牌 第4配向 新福度		第 第2章		非磁性中間	Į	是直破性級		が協 気持 体	15-   -	9.邮件 参照5
ļ	相成	Bart (T.	ガス	操件		組成		肥成	5	組成	厚さ	組織	厚	Hc	19-X	
	(atti)		(klov)		5	(at%)	క		8	(at%)	æ	(atk)	ð	(0e)		(X/da)
实验例1	89Co42r7Nb	200	100%02	<b>B</b>	[1	SONISGA!	8	Ru	20	-	-	Co20Cr 14Pt4B	30	4820	7.5	8.72
实验例47	89Co4Z+7Nb	200	100%02	<b>EL 23</b>	1	50Ni 50AI	8	Ru	20	60Co48Cr	5	Co20Cr 14P1.49	30	4820	7. 9	6, 75
<b>35</b> 3559148	89Co4Zr 7Hb	200	108%02	職部	1	50Ni 50AI	8	Ru	20	80Co40Cr	2	Cc20Cr 14Pt48	30	4780	7.9	9.74
字第5348	89Co4Z/7Nb	200	106%02	400	1	50N158A1	8	Ru	20	60Cr40Cr	20	Co20Cr 14Pt4B	30	4780	7.8	9.71
實施的50	89Co4Zr7Nb	200	108502	导源	1	50NI 58AI	8	Ru	20	50Co40Cr	40	Co20Cr 14Pte8	30	4720	7. 2	0.79
実施9551	88Co4Zr7Nd	280	108%02	蜂醇	1	50V159A1	8	Ru	20	55Ca35Cr 10Mn	5	Co20Cr 14Pt48	30	4799	7, 9	0.71
実施例52	89Co4Z+7Nb	200	100%02	极度	1	59N159A1	8	Ru	20	55Co45Ru	5	Co20Cr14Pt48	30	4760	8.0	0.77

厚さの単数はnmとした。

[0060]

\* \*【表8】

	硬磁性線		<b>欧姆性</b> 的	ł	鹼化	100		666 元明文 智斯山	9	期 第2面 割包		亚百份性键		原設 気管	13-	静度5 さ耐性
	組成	停	組成	Bs·t	ガス	条件		超成	巨	阻成	厚	相似	厚		10-X	
	(at%)	ð	(atf()	(Um)	(vol%)		8	(attiC)	ð		Č	(Ris)	Ę	(0e)		(%/de -cade)
実施例1	89Co4Zr7Nb	200	-	-	100%02	48	1	SCNI 5641	8	Ru	20	Co20Cr I4Pt48	3)	4620	7.5	0_72
<b>类组织53</b>	62Co20Cr 14Pt48	50	89Cc4Zr7Nb	209	100%02	绿彩	1	50NI 60A I	8	Rbs	20	Co20Cr 14Pt49	30	4820	7.9	0.71
実能例54	52Co20Cr 14Pt4B	20	89Co42r7Nb	200	100%02	95 II	ı	58HI 50A1	8	Res	20	Co26Cr 14Pt4B	30	4780	7.8	0.69
实验的55	62Co20Cr 14Pt4B	140	89Co4Z-7Nb	203	100%02	锯器	1	50Ni 50A1	8	Ru	20	Co20Cr 14Pt43	30	4780	7.7	0.69
<b>英語</b> 例58	61Co17Cr22Pt	50	89Co4Z-7Nb	200	100%02	<b>EP.34</b>	1	SONI SOAT	8	Ru	20	Co20Cr 14P148	30	4726	7.9	0.68
实纪957	84Co16Se	56	89Co4Zr7Nb	260	100%02	<b>R</b> 33	1	SONI SOAR	8	8	20	Co20Cr 14P14B	30	4790	T. B	0.71

厚さの単位は5mとした。

[0061]

※ ※ 【表9】

	軟機經濟	1	<b>M</b> A	湖		配向 銀配機 制趣層		第26		垂直磁性膜		强化安定的	ŧ	静磁 気特 性	再生 出力	19- b-h	発掘ら ぎ脳性
	組成	Bs-t	ガス	果件		起成		紀成	厚	1200	運	組成	82	He	i	10-X	
	(at%)	(T•	((%lov)		ਟ	(£\$£)	ð		ð	(61%)	ð	(at%)	•	(c <sub>6</sub> )	(1A)	_	-cage)
安施例1	88Co4Zr7Nb	200	100%02	銀羅	ī	50N150A1	8	Ru	20	Co28Cr 14F : 4B	<b>a</b> 0	_	Ι-	4620	2990	7. 5	0,72
実施5058	89Co4Zr7Nb	200	100%02	を は は な な な な な な な な な な な な な な な な な	1	SONISUA!	8	Ru	20	CG20Cr 14Pt48	30	89Co4Zr 7Nb	24	4820	3450	7. 2	0.45
实施初59	89Co4Zr7Nb	200	100%02	眼囊	1	SON SOAL	8	Ru	20	Co20Cr 14Pt4B	39	89Co4Zr 7Nb	3.6	4780	3410	7.3	9.51
実施9060	88Co4Zr7Nb	200	100%02	臨稅	1	50NISOAI	8	Ru	20	Co20Cr 14Pt4B	39	89Co4Zr 7Nb	7.0	4780	3120	7. 2	0.88
英元55161	89Co4Zr7ND	200	1003602		1	50NI 50AI	8	P.u	20	Co29Cr 14P±4B	30	89Co4Ze 7th	9.8	4720	2420	6.3	0.98
实施9962	89Co4Zr7Nb	200	100%02	2000	1	50×/50AI	8	Ru	20	Co28Cr 14Pt4B	39	85Fa15Zr	3.6	4790	3410	7.4	0.56
实施列83	89Co4Zr ?No	200	100%O2		1	SONI SOAL	8	Ru	20	Co20Cr 14P149	30	75F+15T+104	3. 8	4760	3320	7, 1	0.51

Bs・t:飽和磁果密度Bsと喋停すとの頃。

厚さの単位はnmとした。

【0062】表1の結果より、欹磁性下地膜2の表面に 40 によって、記録再生特性および熱揺らぎ耐性をさらに向 酸化驥2aを形成し、この酸化膜2aの厚さを、0.1 nm以上3nm未満とした歴気記録媒体では、良好な記 録再生特性および熱揺らぎ耐性が得られたことがわか

【0063】表2の結果より、飲磁性下地膜2の材料と して表2に示すものを用いた場合でも優れた記録再生特 性および熱揺らぎ耐性が得られたことがわかる。

【0064】数3の結果より、Bs・tの値を40T・ nm以上とすることによって、良好な記録再生特性が得 られ、このBs・tの値を60T・n m以上とすること 50 揺らぎ耐性が得られたことがわかる (実施例35~3

上させることができたことがわかる。

【0065】表4の結果より、配向調剤膜3の材料とし て表4に示すものを用いた場合でも優れた記録再生特性 および熱揺らぎ耐性が得られたことがわかる。

【0066】表5の結果より、第1配向制御層3aの厚 さを0.1~20nmとすることによって、優れた記録 再生特性および熱揺らぎ耐性を得ることができたことが わかる。また第1配向制御居3mの村科として、表5に 示すものを用いた場合でも優れた記録再生特性および熱 (13)

8).

【0067】表6の結果より、垂直磁性膜4の厚さを、3~100nmに設定することによって、良好な記録再生特性が得られたことがわかる。さらに、垂直磁性膜4の厚さを5~50nmとすることによって、より良好な記録再生特性が得られたことがわかる。また垂直磁性膜4の材料として、衰6に示すものを用いた場合でも優れた記録再生特性および熱温らぎ耐性が得られたことがわかる(実施例44~46)。

23

【0068】表了の結果より、非磁性中間顧7を設ける 10 ことによって、記録再生特性および熱温らぎ耐性を向上 させることができたことがわかる。

【9069】表8の結果より、硬磁性膜8を設けることによって、記録再生特性および熱揺らぎ耐性を向上させることができたことがわかる。

【0070】表9の結果より、磁化安定膜9を設けることによって、記録再生特性および熱揺らぎ耐性を向上させることができたことがわかる。

#### [0071]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の磁気記録 20 媒体にあっては、非磁性基板上に、少なくとも軟磁性材料からなる軟磁性下地膜と、直上の膜の配向性を制御する配向制御膜と、磁化容易軸が基板に対し主に垂直に配向した垂直磁性膜と、保護膜とが設けられ、、軟磁性下地膜の配向制御膜側の表面の1 部または全面が酸化され\*

\* ており、酸化験の厚さが、0.1 nm以上3 nm未満であるので、記録再生特性を向上させることができる。 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の磁気記録媒体の第1の実施形態を示す一部断面図である。

【図2】 第1配向制御風3aの厚さと、垂直磁性膜4の(0002)面の配向性との関係を示すグラフである。

【図3】 本発明の磁気記録媒体の第2の実施彩度を示す一部断面図である。

【図4】 本発明の磁気記録媒体の第3の実施形態を 示す一部筋面図である。

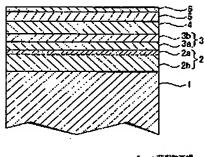
【図5】 本発明の磁気記録媒体の第4の実施彩度を 示す一部断面図である。

【図6】 本発明の磁気記録再生装置の一例を示す概 略図であり、(a) は全体構成を示し、(b) は磁気へ ッドを示す。

#### 【符号の説明】

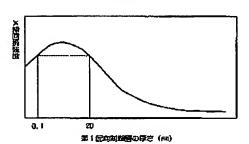
1…非磁性基板、2…乾磁性下地膜、3…配向制御膜、3a…第1配向制御層、3b…第2配向制御層、4…差 直磁性膜、5…保護膜、6…満滑膜、7…非磁性中間 膜、8…硬磁性膜、9…磁化安定膜、10…磁気記操媒体、11…媒体駆動部、12…磁気ヘッド、12a…主 磁板、12b…補助磁板、12c…連結部、12d…コイル、13…ヘッド服動部、14…記録再生信号処理系

【図1】

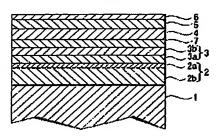


1 非動性系统 2 排除性下地数 2 排除性下地数 3 非形式的同类型 3 1 第 1 第 2 配件数 3 1 第 2 配件数 5 1 第 2 配件数 5 1 第 2 配件数 5 1 第 2 配件数

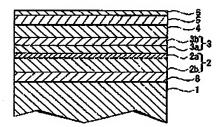
[図2]



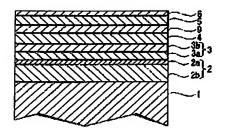
【図3】



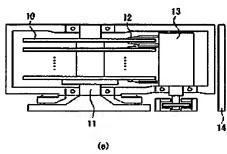
【図4】

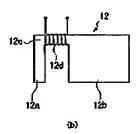


【図5】



[図6]





# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☑ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.